This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT.
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-067204

(43) Date of publication of application: 22.03.1991

(51)Int.Cl.

G02B 6/12 G02F 1/313

(21)Application number: 01-202876

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(22)Date of filing:

07.08.1989

(72)Inventor: OKUNO MASAYUKI

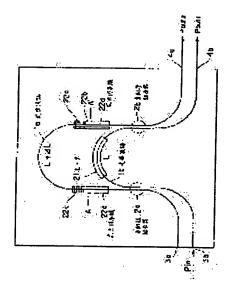
SUGITA AKIO TAKATO NORIO KAWACHI MASAO

(54) INTEGRATED OPTICAL DEVICE AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To exactly realize a desired optical circuit function by providing stress-imparting films contg. stripe parts consisting of plural fine lines having a prescribed angle with the eight propagation direction of a core part.

CONSTITUTION: Two flat plate-shaped stress imparting films 22A, 22B are loaded on the optical waveguide 1a between directional couplers 2a and 2b and are partly trimmed to a stripe shape. The flat plate-shaped stress imparting films 22A, 22B on the optical waveguides 1a, 1b between the directional couplers 2a and 2b are a-S1. The one a-S1 film 22a is partly trimmed to the stripe shape perpendicularly to the light propagation direction and the other a-S1 film 22b is previously trimmed to the stripe shape 22d parallel with the light propagation direction over the entire surface; thereafter, a part 22e thereof is trimmed perpendicularly to the light propagation direction. The desired optical circuit function is exactly attained in this way.



⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-67204

⑤Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)3月22日

G 02 B 6/12

H M 7036-2H

G 02 F 1/313

7036-2H 7348-2H

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全16頁)

公発明の名称 集積光デバイスおよびその製造方法

②特 顧 平1-202876

②出 顧 平1(1989)8月7日

⑩発 明 者 奥 野 将 之 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内

優発 明 者 杉 田 彰 夫 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内

⑦発 明 者 高 戸 範 夫 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 会社内

@発 明 者 河 内 正 夫 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話校式

会社内

の出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

②代理人 弁理士 谷 裁一

明 和 書

非晶質シリコン膜であることを特徴とする詰ま項 1に記載の単種光デバイス。

1. 発明の名称

集積光デバイスおよびその製造方法

2.特許請求の範囲

1) 基板と

前記基板上に配置されたクラッド層および飲ク ラッド層に埋設され、光伝撒作用を持つコア郎を 有する単一モード光導波路と、

前記グラッド層上の所定部分に配置され、前記コア部に作用する応力を非可逆的に変化させて前記単一モード光導波路の光路長と復屈折値を同時に調節し得る、コア部光伝数方向に対し所定の角度を持った複数の組織からなる結状部を含む応力付与膜とを具えたことを特徴とする象積光デバイス。

2) 前配単一モード光導波路が、SiOaを主成分と する石英系光導波路であり、前配応力付与膜が、 1 に記載の集積光デバイス。

- 3) 前記応力付与膜の複数の細線のそれぞれの幅が前記クラッド層に埋設された前記コア部の深さよりも小さいことを特徴とする請求項1または2に記載の集積光デバイス。
- 4)基板上に配置されたクラッド層および致クラッド層に埋設され、光伝数作用をもつコア部を有する単一モード光導波路を作成する工程と、前配の所定部分に応力付与膜を配置し、エネルギービームの照射によるトリミングを繰り返して前配応力付与膜に複数の細線を形成して新記応力付与膜に複数の細線を形成して象積に加工する工程とを有することを特徴とする条積光デバイスの製造方法。
- 5)前記応力付与膜に、前記コア郎の光伝搬方向 -に対して所定の角度で交わる複数の翻線を成形す

ることを特徴とする請求項4に配敵の集積光デバ イスの製造方法。

(以下余白)

用的な集積光デバイスの実現手段として期待され

第12四および第13回は、このような石英系単一 モード光導波路を用いた従来の条積光デバイスの 一例としての導波形マッハ・ツェンダ光干渉計の 構成を説明するための、それぞれ、平面図および そのAA、緯に沿った断面を拡大して示す断面図で **ある**

|第12図および第13図において、1はシリコン基 板である。1aおよび1bはシリコン基板上に石英系 ガラス材料により形成された石英系単一モード光 導波路である。光導波路la,lb は2箇所で互いに 近接して方向性結合器taおよび1bを構成し、その 苗合率は、いずれもほぼ50%になるよう数定され \$10x系ガラスクラッド層 5 に埋設された断面寸 法 7 μm × 7 μm 程度の SlO2-TlO2 系または ·SiOz-GeOz釆ガラスコア部からなり、方向性結合 器 2a.2b部分は、2本の光導波路la,1b を間隔数 ** μ m 程度に保ち、d-0.5mm 程度の距離にわたって

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、基板上に光導波路を配設した集積光 デバイスに関するものである。さらに詳細には、 光導波路におよぶ応力を調整することにより、所 望の光回路機能を正確に実現する集積光デバイス およびその製造方法に関するものである。

【従来の技術】

平面基板上に形成された単一モード光導波路、 特にシリコン基板上に形成された石英系単一モー ド光導波路は、例えばN.Takato et al.: "Silica-Based Single-Mode Waveguides on Silicon and Their Application to Suided-Wave optical Interferometers". J. Lightwave Tech., vol. 8.pp. 1003-1010,1988に記載されている。このような石 英系単一モード光導被路は、そのコア部の断面の 寸法を通常使用されている石类系単一モード光 ファイバにあわせて5-10μm 程度に設定すること[、] ができるので、光ファイバとの整合性に優れた実

平行に配置することにより構成されている。 2個 の方向性結合器2a.2b を選結する部分の導波路長 は、それぞれL+△L およびしであり、長さが△L だけ異なっている。

. この光デバイスにおいて、入力ポート3bから入 射した信号光の光周波数を変化させていくと、

$$\Delta 1 = c/(2n \cdot \Delta L)$$
 (i)

(nは光導波路の屈折率、cは光速) を周期として出力ポート4mおよび4bから交互に信 号光を取り出せることが知られている。

第14図は、この周期性を示した図であり、入力 ポート 3bか ら 1.55 μ m 者の 7E偏光 (または TN偏 光)の信号光を入射した場合の出力ポート4aおよ び40から出力する光の光周波数特性を示してい ている。 光導被路1a,1b .は、 関 厚 50 μ m 程度の - る。ここで、 実線は出力ポート 4 a からの出力光 Poutz、 破線は出力ポート4bからの出力光PoutI を示している。光周波数関隔△f=106H。だけ離れ た2本の信号光fi.fo を入射ポート3bから同時に 入財した場合、△L=10mmのとを出力ポート4aおよ び40から2本の信号光を分離して取り出すことが

できる。すなわち合分波器動作を得ることができ る。実際には、動作波長を正確に合わせるため に、光路長豊(n· △L)を高精度に設定する必要が あるが、その結底は波長の1/10以下である。これ は、光導波路作製用フォトマスクの精度の展界 や、光導波路ガラスの屈折率のわずかなゆらど等 により、導波路を作製した段階では途成が困難で ある。そのため、ヒータ21の然光学効果により調 節する方法が従来より用いられてきたが、常時通 包しておかなければならないという問題があった ため、縞状の応力付与膜を光伝数方向と平行にコ ア上部のクラッド上に装荷し、その応力付与膜を トリミングすることによって光路長を微調節する 方法が、特顧昭63-283793 号に提案されている。 一方、前述したマッハ・ツェンダ光干惨計は、 石英系ガラスとシリコン基板との熱能強係数の違 いによりガラス導波路部分は強い圧縮広力を受け ており、これによって光導波路は応力複屈折性を 示している。その応力復屈折値は80-5×10-4程度 である(Ba-Brm-Orz、ここでpre:TE偏光の実効歴

カ以外の新たな広力をコテ部へ加え、その量をArレーザやYAGレーザ等によるトリミングで調整することにより、復屈折値もしくは光路長を変えるというものである。この両方法ともに、簡便で、且つ、オンラインモニタを用いて高精度に調節ができるため、集積光デバイスの作製方法として極めて有効な手段である。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、前配両方法は同じ技術を用いているにもかかわらず、広力付与膜の形状が、広力復屈折 値関整用は平板状、光路長調整用は光伝数方向に 平行なず、設計時に、どちらか一方の調整との か行えず、設計時に、どちらのトリミングをとの が分にどの程度行う必要があるかを配置しなけれ ばならないという問題があった。さらに、光路 はならないという問題があった。例えば厚さ1-8 μ に対し関加10μ に対し、トリミング未処理が 分の線質5-7、μ a 程度と、微細かつ高アスペクト

比であるため、極めて高度な加工技術が必要であ り、作製プロセスが選しいという問題もあった。

本発明の目的は上記の問題点を解決した集積光 デバイスおよびその製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明集積デバイスは、基板と、基板上に配置されたクラッド層およびクラッド層に程設され、 光伝数作用を持つコア部を有する単一モード光導 波断と、クラッド層上の所定部分に配置され、コ ア部に作用する応力を非可逆的に変化させて単一 モード光導波路の光路長と復度折値を同時に顕彰 し得る、コア部光伝数方向に対し所定の角度を持った複数の細線からなる構状部を含む応力付与膜 とを具えたことを特徴とする。

本発明方法は、基板上に配置されたクラッド周 およびクラッド層に埋設され、光伝動作用をもつ コア邸を有する単一モード光導波路を作成する工 程と、クラッド層上の所定部分に応力付与膜を配 置する工程と、広力付与限の所定部分に対し、エ ネルギーピームの照射によるトリミングを繰り返 して広力付与膜に複数の翻線を形成して続状に加 工する工程とを有することを特徴とする。

【作用】

本発明によれば、応力付与額の一部を光伝数方向に対し適切な方向に、且つ、補状にトリミングし、例えばレーザピーム照射により照射部分の応力付与額に相変化または蒸発を引き起こすが光路によって、集積光デバイスの復屈折値および光路長を同時に、且つ、精密に開節できる。また、額の方向によって、復屈折値および光路長の変化量を自由に選択できることから、数計段階からトリミングの目的およびその量を決めておく必要が振く、また数額な額状の膜が不要なため加工結底が大幅に緩和できる。

【実施例】

以下、実施例に基づいて、本発明を詳細に説明

のであり、第12図の従来例と同一の組成・構造を有している。具体的には、ガラス組成は S_10_2 - T_10_2 系または S_10_2 - G_00_2 系、コア寸法は $T_{\mu m}$ × $T_{\mu m}$ 程度、 S_10_2 クラッドの原さは S_0

方向性結合器2a,2b 間における連波路1aと1bの長さの単は△L-10mmである。導波路1a,1b 上の平板状応力付与膜22A,228 は、a-5₁であり、マグネトロン・スパッタ法と反応性イオンエッチングはによって作製されている。その寸法は、例えば、厚さ7μm に 200μm 、 長さ5mm である。a-5₁臓の一部は続状にトリミングされており、第1 図では、一方のa-5₁臓22a が光伝数方向と垂直にわたり光伝数方向と平行な続状(22d) にトリミングされた伝数方向と平行な続状(22d) にトリミングされた伝数方向と平行な続状(22d) にトリミングされている。第3 図では、一方のa-5₁膜22a の一郎22f が光伝数方向に対し所定の角度にトリミングされている。トリミングの続の形状は、例えば、ピッ

する.

実施例1

第1図および第2図は、それぞれ、本発明の集積光デバイスの第1実施例としての、2波長用光合分波器あるいは光周波数選択スイッチとして動作するマッハ・ツェンダ光干渉計回路の回路はその作製方法を示した平面図およびその作製方法を示した平面図および第4図はそれぞれマッハ・ツェンダ光干渉回路の他の様成を示した平面図および第4図はそれである。第12図の従来の問題である。第12図の従来の問題と異なる点は、方向性結合器2a.2bの問のな路は12上に平板状の応力付与膜22A.22bが2個数荷され、その膜の一部が続状にトリミングされている。

第 1 図~第 4 図における石英系単一モード光導 被路 1a.1b は、シリコン基板上に、火乗堆積法と 反応性イオンエッチング法によって形成されたも

チ10μm、トリミング幅5μm、トリミング未処理部分の幅5μmである。このトリミングには、例えばレーザ・ビームが用いられ、レーザ・ビームが照射された部分のa-Siはレーザにより加熱され結晶化または蒸発し、その部分の応力がほとんど無くなる。このレーザ・ビームはレンズで集光することにより、数μm 程度に絞り込むことが可能である。

第5 図および第6 図は結状にトリミングした効果を育べるための実験方法を示した平面図である。本実験に用いる集積光デバイスは、光路長差の無い(第1 図、第3 図および第12図においてム1・6)マッハ・ツェンダ光干渉計回路であり、2個の方向性結合器6a.5b 間の2本の導波路上に形状の等しい平板状応力付与用a-S,膜24a.24b が装荷されている。導波路6aよのa-Si膜24a は、第5図では、その一部24c が光伝搬方向と垂直に、且つ、結状にトリミングされている。一方、第6 図では、導波路6aおよび8b上のa-Si膜24a,24b があっちかじめ光伝搬方向と平行な結状(24d) にトリミ

ングされた後、導被路 6 a上の a-S i 膜 24a のみその一部 24c が光伝数方向と垂直にトリミングされている。 導波路断面構造、 a-S i 膜の形状、 そしてトリミング輪の形状は第 1 図~第 4 図の場合と同じであり、第 5 図および第 6 図において、 トリミング処理部分は続状の線として示されている。

第 5 図 まよび第 6 図は、光伝敷方向とトリミング稿との角度が 0° と 9 0° という本発明の両極線な例を示しており、本発明においてこの角度が 0-9 0° の中間値を取る場合があることは言うまでもない。

まず、幅の広いa-S1膜と、その膜を韻状にトリミングした場合との広力作用の違いについて調べてみる。第7図は、a-S1広力付与膜の作用を調べるために、0.7mm 厚の石炭がラス板25上にa-S1膜22を形成したサンブルの広力分布を示した図である。広力分布は光弾性効果を利用した測定と有限要素法による広力解析から多いたものである。第7図(a) は、厚さ 2.5μm 、幅 100μm の一様膜を形成した場合を示し、第7図(b) は、厚さ 5

んど及ばないが、縞方向には十分な長さが存在しているため、広力は表面付近に留まらずコア付近にも及ぶと結論できる。もちろん、第7図(a)の様に十分な幅および長さがある場合は、縞方向と 垂直な断面内方向および縞方向の広力がコア都に 作用する。ここで、縞方向の応力は第7図(a)。 (b) 共に同じであることを付配しておく。

με:、幅 100με の一様膜をアルゴン(Ar)レーザ ピームにより10μm ピッチで5μm にわたり断面 に垂直にトリミングした場合を示す。28は引張り 応力の発生領域を示し、27は圧縮応力の発生領域 を示している。このような広力分布は、マグネト ロン・スパッタ法によって形成されたa-Si膜中の 強い圧縮残留応力によって生じ、応力の及ぶ深さ は応力付与膜の解程度であることが知られてい る。第7図(a)では広力は膜22の幅程度の深部に 及び、このことを裏ずけている。第7図(b) では 応力はa-51膜12と石英ガラス基板15との境界付近 に限定され、その浸さは 5 um 程度である。これ .は、第7図(b) のレーザビームが照射されたa-5. 部分13の応力がほとんど無くなり、応力をもつ部 分、つまりトリミング未処理部分、が5μ=程度 の難い論状となっていることを示している。

この結果から、レーザピーム等によって a-Si膜 22をトリミングし、上記程度の細い続状にした場合、応力付与膜の下部 20 g m の位置にあるコアに はトリミング方向に垂直な面内方向の応力がほと

光路長が同時に変わり、また第6図の様に光伝数 方向と平行に結状にトリミングされたa-Si膜24a を光伝数方向と遙直にトリミングすることによっ て光路長だけが変わる。

上記の作用の効果は、第5因および第6因におけるマッハ・ツェンダ光干渉計の対称性が導波路 8 a 上の a - S i 膜 24 a をトリミングすることによって 朗れることで確かめられ、それは入射ポート 3 b から光が入射した場合に方向性結合器 1 b における導波路 8 a と 6 b を伝搬してきた光の位相差 △ a として現れる。入射ポート 3 b から入射した光が出射ポート 4 a . 4 b から出力されるときの光のパワーを Pout 2 . Pout 1 とすると、位相差 △ a は

△φ-2605-1(Pout:/(Pout:+Pout:))-1/2 (2) と表される。

第 8 図は、第 5 図において、2 個の厚さ 7 μ m 、幅 200μm 、長さ10mmの一様な応力付与用 a-S i 膜 24a.24b のうち導放路 8 m上の膜 24a を光伝 設方向と経直に研状にトリミングした場合のトリ ミング長しと出射光 Pous 2 と Pous 2 から算出した 方向性結合器2bにおける球波路6aと Bb内を伝数してきた光の位相差、つまりトリミングにより生じた位相変化量、を示した図である。トリミングとないないの形状は前記の値と等しく、ピッチ16μa、トリミング処理部分の編=トリミング未免理部分の編=5μaとした。第5回の場合、トリミンクの提出に対応した光路長が変わるのに加え、ト向の光に対応した光路長が変わるのに加入、第8回に発音を表する。

第9団は、第6団において2個の厚さ7μα、 44 28 θμα、長さ10 ααの一様な広力付与用α-5 ι膜 24 α . 24 b を光伝搬方向と平行に額状にトリミング した後、導被路 8 α 上のα-5 ι膜 24 α だけを光伝数方 向と垂直にトリミングした場合のトリミング長し と出力光 Pours と Pours から算出した方向性結合 器 2 bにおける導液路 8 α と 8 b内を伝数してきた光の 位 相 差、つまりトリミングによって生じた位相変 化量、を示した図である。ここで、トリミングし た 4 の形状は第8 図の場合と同じである。第9 図

屈折値と光路長を同時に関節するかを説明する。

このレーザ・トリミングは、第1 図において、 例えば入射ボート36にモニター光を入射し、果稜 光デバイス(ここではマッハ・ヴェンダ光干渉計 回路)の光特性を監視しつつ、いわゆるオンライ ンモニター手法で実行できるので、光準波路や応 力付与膜の作製顔差によらず、正確な関節ができ ることが特徴である。

第1 図~第4 図示のマッハ・ツェンダ光干渉計の保護依存性(第16図の光の保光方向による光周被数のずれ)を解消する2つの方法について説明する。

第1図は、あらかじめ光路長期節用領域を作ってあく方法であり、まず応力付与用a-Si膜22bの一部を光伝数方向と平行な続状にトリミングし光路長期節用領域を作った後、一様な膜22aの一部22cを光伝数方向と垂直にトリミングすることにより偏波体存性を解消し、その後あらかじめ作っておいた光路長額節用領域を光伝数方向と垂直に

は、光路長の変化によって生ずる位相変化量を示 しており、第8図の様な偏光による違いは殆ど生 じない。

前述の様に、第5図および第6図は、光伝数方向にかかる応力はほぼ等しいため、第8図は、第9図の位相変化量、つまり光伝数方向にかかる応力の変化によって生ずる位相変化量、を含んでおり、この分を差し引いた量が光伝数方向に最直な面内方向の応力の変化によって生じた位相変化量である。

第3図の様に、光伝数方向に対して0-90°の間の角度で補状にトリミングした場合は、トリミング長に対する位相変化が第8図と第9図の中間の傾斜をもつことになる。したがって、トリミングの角度を適切に選択することで、所望の位相変化量を得ることができる。

以上、本発明で重要な役割を担う応力付与膜とこの応力付与膜を補状にトリミングしたことによって得られる効果について説明したが、次にこの補状にトリミングする方法を用いて、如何に復

第3団は、応力付与用a-S1膜21aの一部を光伝 数方向に対しある角度をもって構状にトリミング することにより、光路長と複屈折値を同時に調節 する方法であり、所望の光路長と復屈折値の変化 量の比はこの角度を調節することによって得るこ とができる。この方法は、第1団の方法の様に前 もって光路長調節用領域を作る必要もなく、且 つ、一回のトリミングで実行できるのでトリミン

上記の各量が正確ではないがあおかたわかっている場合や、河ーサンブルで数量が多く、上記の量に各サンブルで個体差はあるがほぼ近い値をとっている場合などでは、第1図と第3図の方法を・超み合わせることが有効である。具体的には、第3図の方法で独屈折値と光路長を同時におおかた調節しておき、最後の微調節だけを第1図の方法で行う。これによってトリミング時間は第1図の方法よりも短線できる。

夹旋例 2

第10図および第11図は、それぞれ本発明の第2 実施例としてモード・スプリッタの作製方法を示

めには光路長韓節および復屈折値制御を行う必要がある。

第10回は、第1回の方法と同様に、広力付与用 4-S1膜14b の一部を光伝数方向と平行に拡伏にト リミングし、あらかじめ光路長調節用領域を作製 した後に、入射ポート3bから入射させた光Pin の 出力ポート4m,4b からの出力光Poutz 、Pouti の 偏光成分比を観測しながら、まず一様な応力付与 膜24a の一部24c を光伝数方向と垂直にトリモン グし復屈折値の制御を行った後、光路長制御用鎖 域を光伝裳方向と垂直にトリミングし(24e) 、所 草の光路長差を得るという方法である。トリミン グ稿の寸法はピッチ10μm、トリミング幅 5 μα 程度である。ここでの復屈折値制御を行う工 程では、復屈折値制御途中の各状態にそれぞれ最 遺な光路及差(そのトリミング状態で所望のモー ド・スプリッタ動作に最も近ずく光路長差)が存 在し、常にその光路長差を実現させながら制御を 行う必要がある。そのためには、トリミングに よって光路長制御と復屈折値制御を同時に行う

した平面図である。本例は結合率50%の方向性結合器1a.1b 間の率被路 6a.6b の長さが等しい(△L・6)マッハ・ツェンダ光干渉計回路の方向性結合器1a.2b 間の導放路上に装荷されたa-Si膜の一部を摘状にトリミングすることによって急積光デバイスを作製する方法を示している。ここで、導波路断面構造、a-Si膜の形状、そしてトリミング減の形状は第1図~第4図と同じである。

モード・スブリッタは、例えば第10図、第11図において入力ポート3bから入射した入力光PiaのうちTEモード成分を出力ポート4aから、THモード成分を出力ポート4bから、または、その逆にTEモードを出力ポート4bから、THモードを出力ポート4bから、THモードを出力ポート4aから出力する、つまり導波モードを分離する機能を有した光回路素子である。この機能を実現するためには、方向性結合器2bにおいて導波路8aと6bを伝搬した光の位相差がTEモード(またはTEモード)でエノ2の奇数倍、THモード(またはTEモード)でエク整数倍である必要があり、そのた

か、ヒータ21による熱光学効果を用いて光路長差 を与える方法があるが、トリミングの煩雑さを防 ぐ意味では後者が実用的な方法と思われる。

上記の各量が正確ではないがほぼわかっている 場合や、同一サンプルで数量が多く、上記の量に 各サンプルで個体歪はあるがほぼ近い値をとっている場合などでは、第10図と第11図の方法を組み合わせるのが有効である。具体的には、第11図の方法で複屈折値と光路長を同時におおかた瞬節しておき、最後の故郷節だけを第10図の方法で行う。これによってトリミング時間は第10図の方法よりも組織できる。

以上の実施例では、トリミング未処理部分の納の編をコア深さよりも小さくし、納の方向に整直な断面内の応力がコア付近へ及ばないようにしていたが、トリミング未処理部分の編を広くし、且つ、その幅を微妙に変えることにより断面内方向のコア付近へ及ぶ応力を微調節でき、微妙な複屈折値制御が可能となる。

また、上記実施例では、トリミングする広力付 与護が直線状の光導波路上に設置されていたが、 場合によっては、曲線状光導波路上に設置するこ ともある。このような場合でも、導波路とトリミ ング縞との角度が常に所定の角度をなすようにす

質膜の方が、結晶質膜よりも適しているが、これは、非晶質膜では、結晶転移などが発生したくく、応力が緩和されることなく長期にわたって安定に維持されるためである。

また、上記実施例では、単一モード光導放路と して、シリコン基板上の石英系単一モード光導被 路を集ったが、本発明はこれに既定されるもので はなく、クラッド層にコア部が理談されている単 ーモード光導波路があれば、他材料系の光導波路 であっても本発明を適用することができる。な 。 お、多成分ガラス基板上に金属イオン拡散させた イオン拡散光導波路の場合には、コア都が基板表 涸近傍にあり、広力付与膜との距離が十分とれな いという事情がある。この様な場合には、応力付 与順形成に先立ち、コア部が作製された基板表面 に例えば5μm 厚程度のSiOz膜を蒸着し、その上 に応力付与親を形成し、コア部の埋め込みの深さ を等値的に大きくし、トリミング縞の幅をコア部 埋め込み探さよりも小さく設定することが可能と なる.

ることによって、 同様の効果を得ることができる。 したがって、トリミング額が曲線となることもありうる。

更に、以上の実施例では、トリミング稿と導被 路との角度は常に一定の角度をなしていたが、連 続的に、または、非連続的にその角度を変えても 同様の効果を得ることができる。

また、上記実施例では、応力付与膜のトリミング手段として、連続発展アルゴン (Ar) レーザを用いてもまいていたが、Q-スイッチYAG レーザを用いてもよい。後者の場合には、レーザ光の照射領域のa-S」膜は、多結晶状態に変化するのではなく、気化しまう現象が見られた。気化により消失すれば、その領域の応力作用も違択的に消失するので、Q-スイッチYAG レーザをトリミングの手段として有効に利用できるのである。

更に、以上の実施例で応力付与膜の材質として a-Siを選定したが、本発明はこれに限定されるものではなく、他の材料、例えば、非晶質金属膜 (Co-2r 膜等)を利用することもできる。非結晶

以上の実施例では、集積光デバイスの一偶としてマッハ・ツェンダ光干渉計回路をとりあげて説明したが、本発明はこの光干渉計回路に限定されるものではなく、他の集積光デバイス回路、例えば、光リング共振回路、ファブリベロ共振回路、球路形波長板等の、光路長制御私よび偏波制にお必要な単一モード集積光デバイスの広い範囲にわたって適用できることは言うまでもない。

[桑明の効果]

以上説明したように、本発明によれば、光導液 路上部のクラッド層上に装荷した広力付与膜を 状に、且つ、光伝数方向と適切な角度でトリモを がすることができる。トリミングを観測は かによって、複配折値およングを によって、複配折値およングを をおりませんができる。 から実行できるので、光導波路作数に がら実行にデバイスに所望の特性を がたまって、複配折値や がらまたができる。 によって、光導波路に がらまたができるので、 光がらまたができる。 によって、 を がに がらまたができるので、 大きななななななななななない。 によって、 を がに がらまたができるので、 大きななななななななななななない。 によって、 を がらまたができる。 に がたが、 が

特開平3-67204(9)

テム用光デバイス等の実現に大きな役割を果たす ことが期待される。

4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図は、それぞれ、本発用集積 光デバイス製造方法の第1 実施例として光干渉計 の回路構成およびその作製方法を示す平面図およ びそのAA^{*} 線に沿った断面図、

第3図および第4図はそれぞれ光干渉計の他の 回路構成およびその作製方法を示す平面図および その88、線に沿った斯面図、

第5 図および第6 図は、本発明で用いるトリミングの効果を調べるための実験方法を説明する図、

第7図(a) および(b) は、本発明で用いるトリミングの効果を示す応力分布垂直断面図、

第8図は、第5図の実験から求めた。-Si膜のトリミング長に対する位相変化量を示す図、

第9図は、第6図の実験から求めたa-Si膜のトリミング長に対する位相変化量を示す図。

郎分、

25一石英ガラス基板、

26…引張り応力発生領域、

27…圧縮応力発生領域。

特許出願人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士谷 義 一

第10図および第11図は、本発明集積光デバイズ 製造方法の第2実施例としてモード・スプリッタ の回路構成とその作製方法を示した図、

第11図および第13図は、従来の集積光デバイス としての光干渉計回路の、それぞれ、平面図およびそのAA、線に沿った断面図、

第14図は、第12図の光干渉計回路のデバイス特性を説明する図、

第15図は、第12図の光干渉計画路の偏被特性を 説明する図である。

1 …シリコン基板、

la.1b.fa.8b ---光導波路 (コア部)、

2a.2b …方向性結合部、

3a,3b 入射ポート、

48.46 一出射ポート、

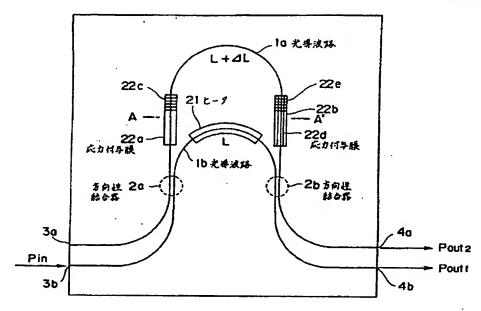
5 …クラッド層、

71…ヒータ、

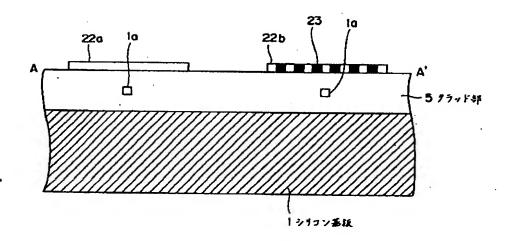
22.22a,22b,24a,24b-- 吃力付与用a-Si膜、

23…広力付与用a-51膜レーザ・トリミング処理:

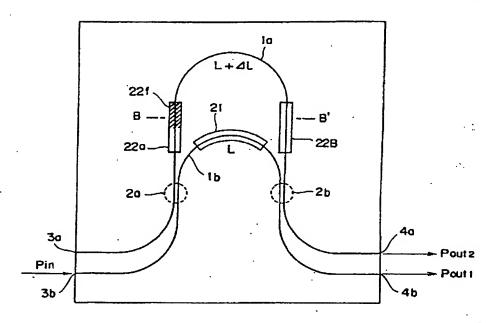
特開平3-67204 (10)



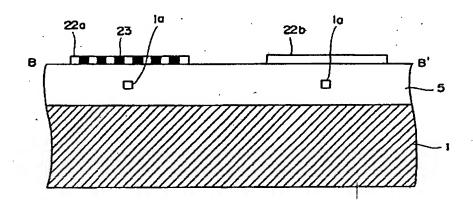
本於明の一実施例の平面図 第 1 図



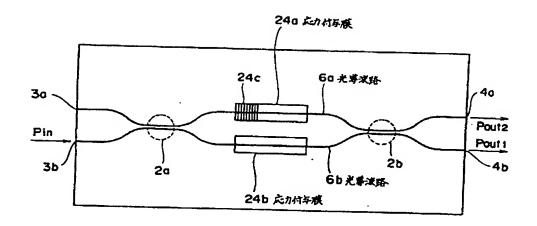
第1回のA-A'線に沿・た断面図 第 2 図



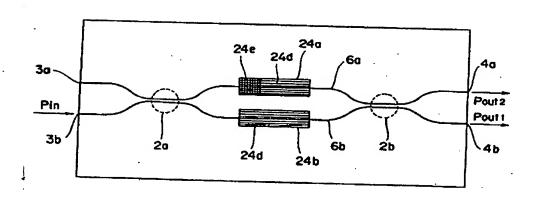
本発明の他の実施例の平面図 第 3 図



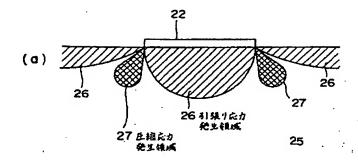
第3回0B-B 線に沿った動面図 第 4 図

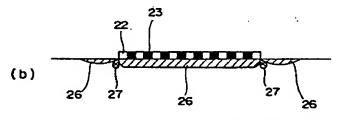


本発明によるトリミング効果を調べるための実験を説明する図 第 5 図



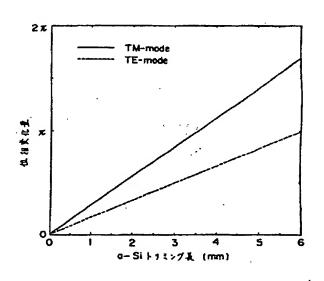
本発明によるトリミング効果を調べるための実験を説明する図



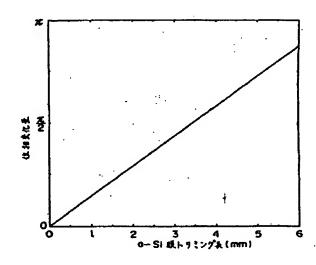


25 石英かりス本板

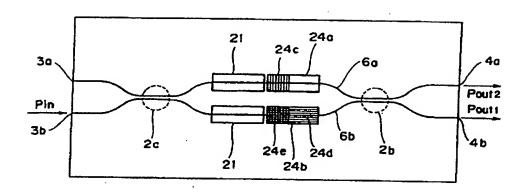
本発明によるトタミング効果を示すだか分布囚第 7 図



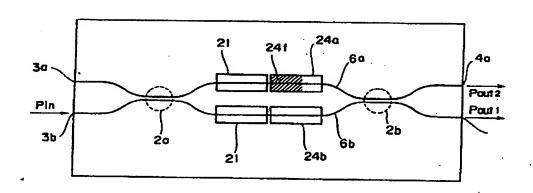
第5回の実験から求めたローSi 様のトリミング 表に対するは指文化量を不す回 第 8 図



第6回n实験から求めたローSi 映のトリミング 長に対する仕刊変化量を示す四 第 9 図

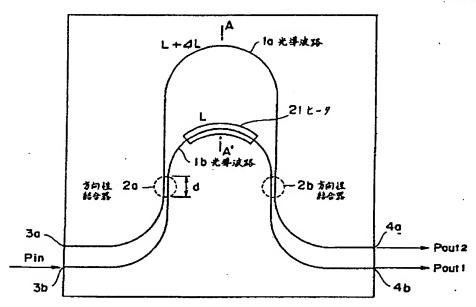


本発明の化の実施例の平面図 第 10 図

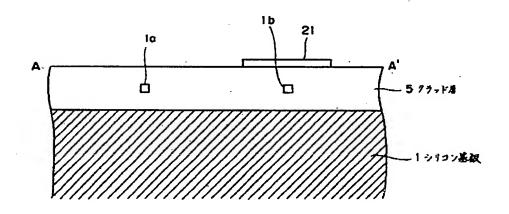


本於明の他の実施例の平面図 第 11 図

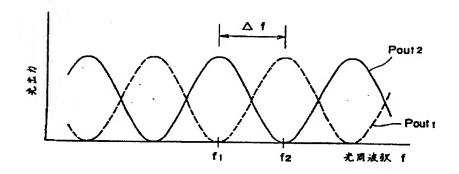
特別平3-67204 (15)



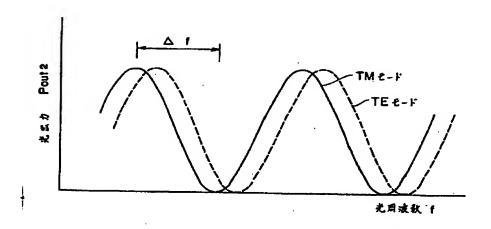
税来の光干涉計回路の平面图 第 12 図



税未0光干涉时回环0断面图 第 13 図



供来例《特性系统明73标图 第 14 図



供采例 偏波特性z蜕明tak图 第 15 図